



青岛合泰仪器工具有限公司

涂层测厚仪

CT-2000



主要参数:

- 最小基体厚度:
 - 铁基: 20mils (0.5mm)
 - 非铁基: 2mils (50mm)
- 校准: 零校准/金属薄片校准
- 被测物体表面最高温度: 302华氏度 (150摄氏度)
- 最长接触时间: 2秒
- 电源: 4节AAA电池
- 尺寸: 161*69*32mm
- 重量: 260g

涂层测厚仪 CT-2000

产品概述:

CT-1000系列测厚仪利用电涡流及磁感应与原理可完成两种方式的厚度测量。两种测量的方式都是无损的非常精确的。用这款无与伦比的测厚仪,您可以简便地使用内置探头测出磁性基体(铁基)上的非磁性涂层或者非磁性基体(非铁基)上的绝缘体。CT-2000适用于许多工业领域如制造业,通用工程,化学检验等。CT-2000利用外接探头自动识别铁基或者非铁基并配带两片基体样品(钢,铝),4块校准厚度试块,仪器箱,电池及操作手册。

主要参数:

- 测量范围: 0-1000um 或 0-40Mils
- 分辨率: 0.1um/0.01 mils (0-99um) 或者 1 mm (超过100um)
- 保证公差: 一点校准后 = $\pm 1-3\%n$ 或者 2 um
- 显示: 4位数
- 最小测量面积: 5mm*5mm
- 最小弧面: 凸面0.12"(3mm) 凹面: 1.2"(30mm)

